車載用 IPD 2ch ローサイドスイッチ
診断出力機能付き

BM2LG160FJ-C

特長

- Dual TSD 内蔵*1
- AEC-Q100 対応*2
- 機能安全をサポート
- 過電流保護機能(OCP) 内蔵
- アクティブクランプ機能内蔵
- CMOS ロジック IC 等から直接制御可能
- オン抵抗 $R_{DS(ON)}$ = 160 mΩ (Typ)
  (V_{IN} = 5 V, I_{OUT} = 1.0 A, Tj = 25 °C)
- 制御部(CMOS)とパワーMOSFETを1チップ上に組み込んだモノリシックパワーIC

*1 ジャンクション温度を検知する過熱保護と Power-MOS の急峻な温度上昇を検知するΔTj 保護の 2 種類の温度保護を内蔵

*2 Grade1

重要特性

オン抵抗(Tj = 25 °C, Typ)	160 mΩ
過電流制限値(Tj = 25 °C, Typ)	4 A
出力クランプ電圧(Min)	60 V
アクティブクランプ耐量($Tj_{(START)}$ = 25 °C)	55 mJ

パッケージ

SOP-J8

W (Typ) x D (Typ) x H (Max)
4.9 mm x 6.0 mm x 1.65 mm



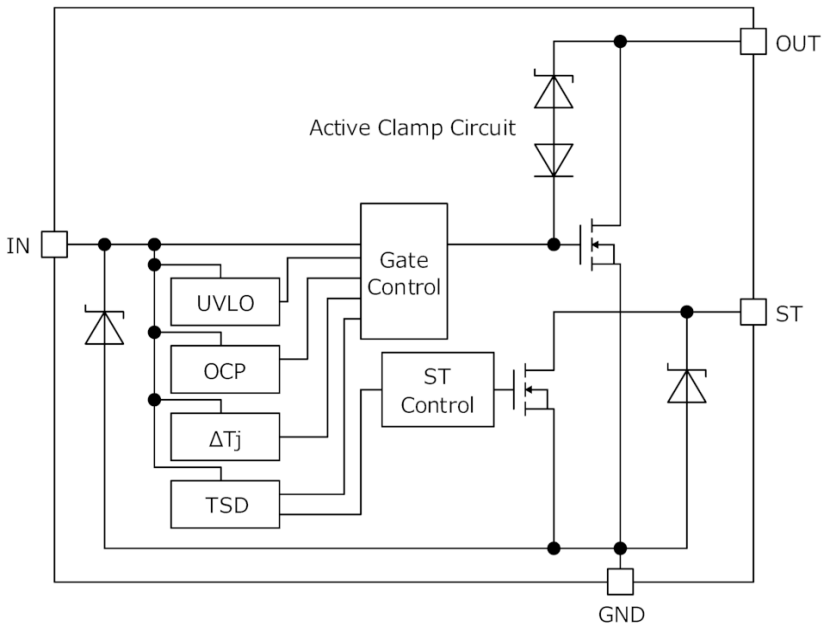
概要

BM2LG160FJ-Cは車載 12 V・24 V アプリケーション用の IPD 2ch ローサイドスイッチです。OCP、Dual TSD、アクティブクランプ機能を内蔵。診断機能により、TSD の診断をすることができます。

用途

- 抵抗性負荷、誘導性負荷、容量性負荷駆動用

ブロック図



*1 BM2LG160FJ-C は 2 回路入り製品です。上記ブロック図が 2 つ搭載されています。

○製品構造：シリコンを主材料とした半導体集積回路 ○耐放射線設計はしておりません

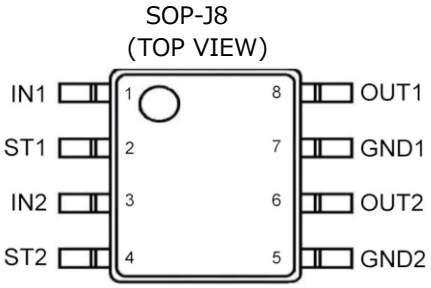
© 2025 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

目次

特長 1
概要 1
重要特性 1
パッケージ 1
用途 1
ブロック図 1
目次 2
端子配置図 3
端子説明 3
定義 3
絶対最大定格 4
熱抵抗 5
推奨動作条件 9
電気的特性 9
特性データ 11
特性データ測定回路図 16
入出力真理値表 18
タイミングチャート 19
機能説明 20
使用上の注意 21
発注形名情報 23
標印図 23
外形寸法図と包装・フォーミング仕様 24
改訂履歴 25

© 2025 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

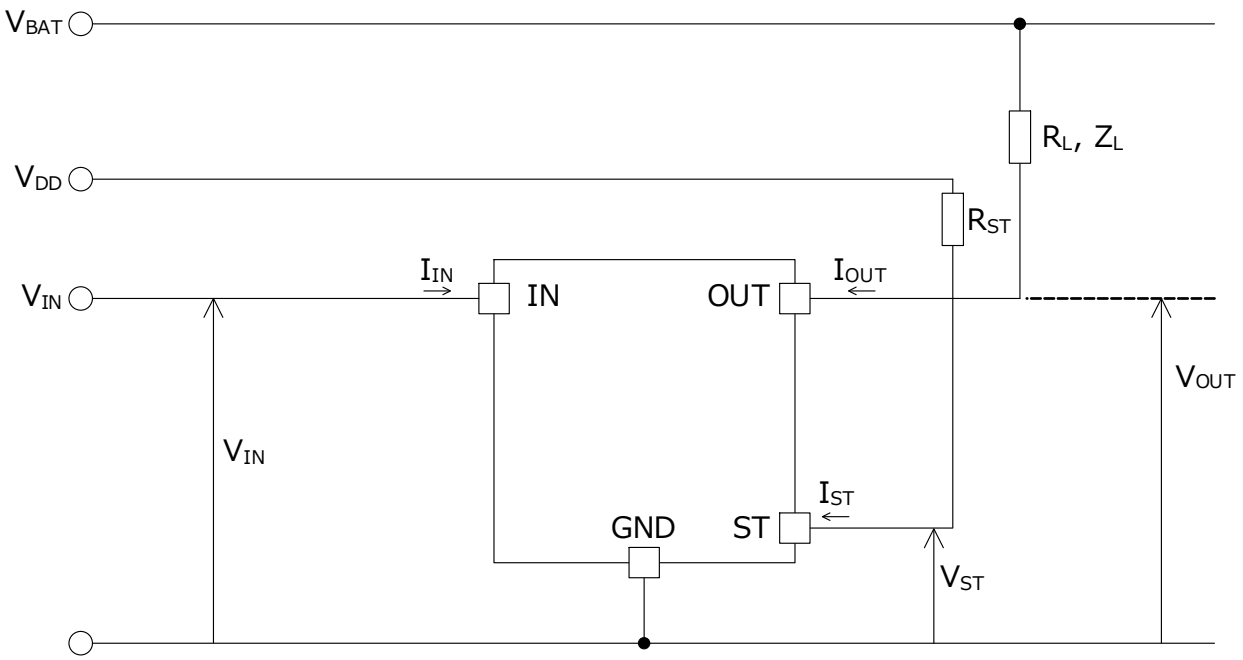
端子配置図



端子説明

端子番号	端子名	機　能
1	IN1	入力端子 1。内部でプルダウン抵抗が接続されています。
2	ST1	自己診断出力端子 1。
3	IN2	入力端子 2。内部でプルダウン抵抗が接続されています。
4	ST2	自己診断出力端子 2。
5	GND2	接地端子 2。
6	OUT2	出力端子 2。負荷が天絡状態になり、過電流検出値を超える電流が出力端子に流れると、IC 保護のため出力電流を制限します。
7	GND1	接地端子 1。
8	OUT1	出力端子 1。負荷が天絡状態になり、過電流検出値を超える電流が出力端子に流れると、IC 保護のため出力電流を制限します。

定義



© 2025 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

絶対最大定格

項 目	記 号	定 格	単 位
出力電圧	V_{OUT}	-0.3～+60	V
入力電圧	V_{IN}	-0.3～+7	V
出力電流	I_{OUT}	2.5 (内部制限)*1	A
診断出力電圧	V_{ST}	-0.3～+7	V
診断出力電流	I_{ST}	10	mA
アクティブクランプ耐量(Single Pulse) $Tj_{(START)}$ = 25 °C, $I_{OUT(START)}$ = 1.2 A	$E_{AS(25\ °C)}$	55	mJ
アクティブクランプ耐量(Single Pulse) $Tj_{(START)}$ = 150 °C, $I_{OUT(START)}$ = 1.2 A*2	$E_{AS(150\ °C)}$	20	
保存温度範囲	Tstg	-55～+150	°C
最高接合部温度	Tjmax	150	°C

*1 過電流保護回路により内部制限されます。
*2 全数測定はしておりません。

注意 1：印加電圧及び動作温度範囲などの絶対最大定格を超えた場合は、劣化または破壊に至る可能性があります。また、ショートモードもしくはオープンモードなど、破壊状態を想定できません。絶対最大定格を超えるような特殊モードが想定される場合、ヒューズなど物理的な安全対策を施していただけるようご検討お願いします。

注意 2：最高接合部温度を超えるようなご使用をされますと、チップ温度上昇により、IC 本来の性質を悪化させることにつながります。最高接合部温度を超える場合は基板サイズを大きくする、放熱用銅箔面積を大きくする、放熱板を使用するなど、最高接合部温度を超えないよう熱抵抗にご配慮ください。

注意 3：誘導性負荷を OFF した時、下記式で定義される逆起エネルギーE_Lが生じます。

$$E_L = \frac{1}{2} L I_{OUT(START)}{}^2 \times \left(1 - \frac{V_{BAT}}{V_{BAT} - V_{OUT(CL)}}\right)$$

L：誘導性負荷のインダクタンス値
$I_{OUT(START)}$：誘導性負荷が OFF になった瞬間の誘導性負荷に流れる電流
$V_{OUT(CL)}$：出力クランプ電圧

本 IC は誘導性負荷を OFF した時に生じる逆起エネルギーを IC で吸収するためのアクティブクランプ機能を内蔵しています。アクティブクランプ動作時、過熱保護機能は動作しません。誘導性負荷を駆動する場合は、逆起エネルギーE_Lがアクティブクランプ耐量 E_{AS}(*Figure 1.*)以下となるように負荷を決定してください。

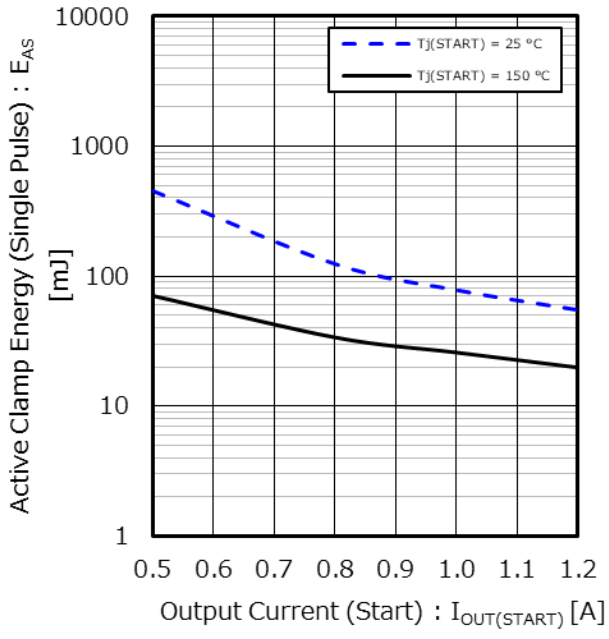


Figure 1. アクティブクランプ耐量 (Single Pulse) vs 出力電流 (Start)

© 2025 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

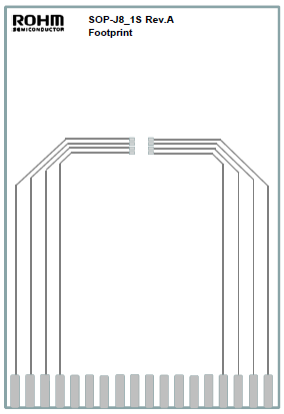
熱抵抗[*1]

項 目	記号	標準	単位	条件
SOP-J8 (1ch オン)				
ジャンクション-周囲温度間 熱抵抗	θ_{JA}	169.9	°C/W	1s [*2]
		116.1	°C/W	2s [*3]
		95.3	°C/W	2s2p [*4]

項 目	記号	標準	単位	条件
SOP-J8 (2ch 同時オン)				
ジャンクション-周囲温度間 熱抵抗	θ_{JA}	144.1	°C/W	1s [*2]
		92.2	°C/W	2s [*3]
		72.6	°C/W	2s2p [*4]

*1 JESD51-2A (Still-Air)に準拠。BM2LG160FJ-C チップを使用しています。
*2 JESD51-3 準拠 FR4 114.3 mm × 76.2 mm × 1.57 mm 1 層（1s）
(表層銅箔：ローム推奨 Footprint + 測定用配線、銅箔厚 2 oz)
*3 JESD51 -7 準拠 FR4 114.3 mm × 76.2 mm × 1.60 mm 2 層（2s）
(表層銅箔：ローム推奨 Footprint + 測定用配線、裏層銅箔面積：74.2 mm × 74.2 mm、銅箔厚(表裏層) 2 oz)
*4 JESD51 -7 準拠 FR4 114.3 mm × 76.2 mm × 1.60 mm 4 層（2s2p）
(表層銅箔：ローム推奨 Footprint + 測定用配線 / 2 層、3 層、裏層銅箔面積：74.2 mm × 74.2 mm、
銅箔厚(表裏層 / 内層) 2 oz / 1 oz)

■ PCB レイアウト 1 層 (1s)



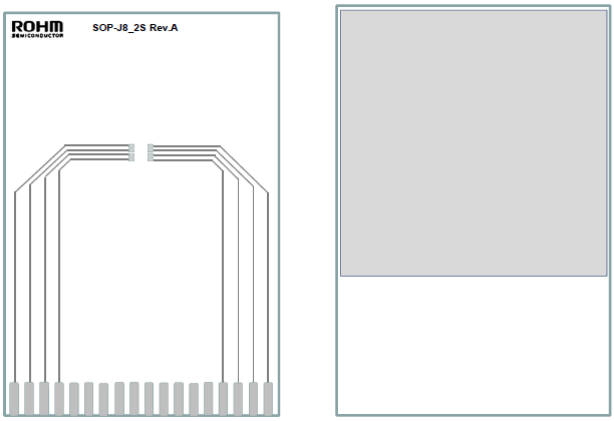
Footprint

Dimension	Value
Board Finish Thickness	1.57 mm ± 10 %
Board Dimension	76.2 mm x 114.3 mm
Board Material	FR4
Copper Thickness (Top Layer)	0.070 mm (Cu:2 oz)

© 2025 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

熱抵抗 — 続き

■ PCB レイアウト 2 層 (2s)



Top Layer　　Bottom Layer



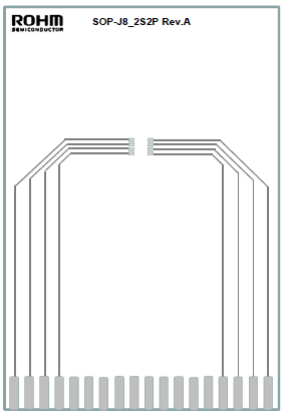
Cross Section

Dimension	Value
Board Finish Thickness	1.60 mm ± 10 %
Board Dimension	76.2 mm x 114.3 mm
Board Material	FR4
Copper Thickness (Top/Bottom Layers)	0.070 mm (Cu + Plating)

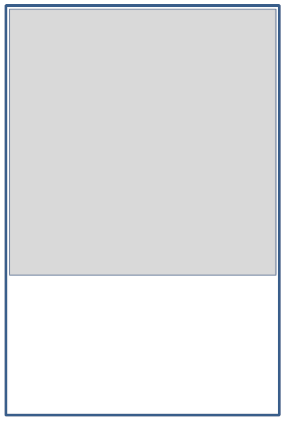
© 2025 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

熱抵抗 — 続き

■ PCB レイアウト 4 層 (2s2p)



Top Layer



2nd/3rd/Bottom



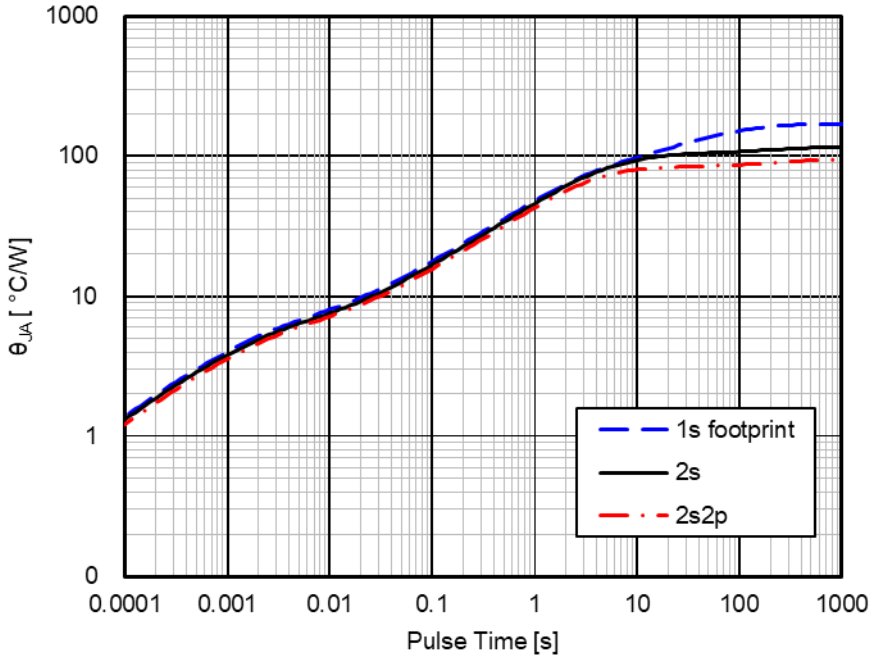
Cross Section

Dimension	Value
Board Finish Thickness	1.60 mm ± 10 %
Board Dimension	76.2 mm x 114.3 mm
Board Material	FR4
Copper Thickness (Top/Bottom Layers)	0.070 mm (Cu + Plating)
Copper Thickness (Inner Layers)	0.035 mm

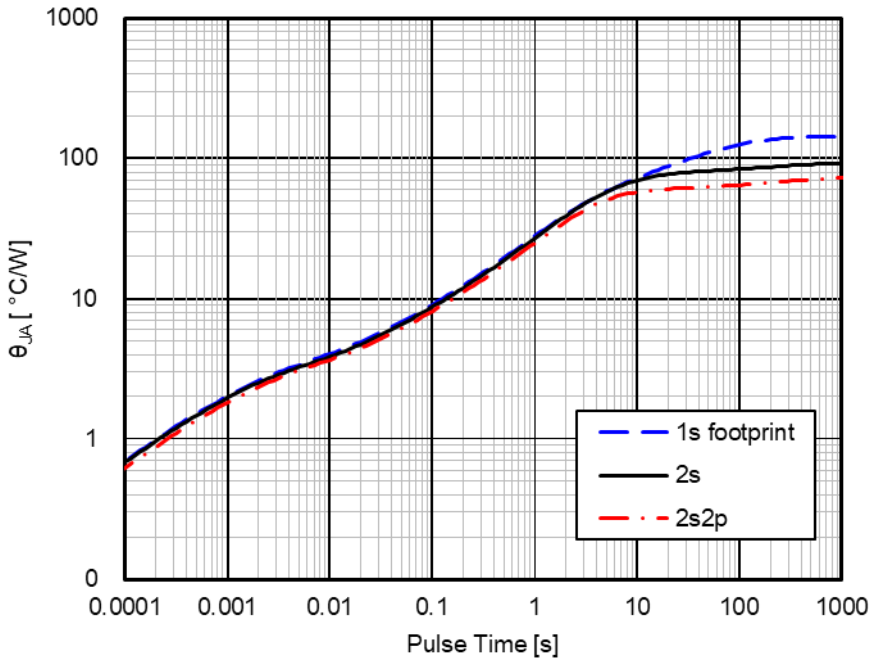
© 2025 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

熱抵抗 — 続き

■ 過渡熱抵抗 (Single Pulse) 1ch オン



■ 過渡熱抵抗 (Single Pulse) 2ch 同時オン



© 2025 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

推奨動作条件

項 目	記号	最小	標準	最大	単位
入力電圧	V_{IN}	3.0	5.0	5.5	V
動作温度	Tj	-40	+25	+150	°C

電気的特性（特に指定のない限り-40 °C ≤ Tj ≤ +150 °C）

項 目	記号	最小	標準	最大	単位	条 件
入力部(IN)						
入力スレッショルド電圧	$V_{IN(TH)}$	1.5	-	3.0	V	-
High レベル入力電流 1	$I_{IN(H1)}$	-	100	200	µA	V_{IN} = 5 V, in Normal Operation
High レベル入力電流 2*1 *2	$I_{IN(H2)}$	-	-	300	µA	V_{IN} = 5 V, in Abnormal Operation
Low レベル入力電流	$I_{IN(L)}$	-10	0	+10	µA	V_{IN} = 0 V
パワーMOS 出力						
オン抵抗	$R_{DS(ON)}$	-	160	210	mΩ	V_{IN} = 5 V, I_{OUT} = 1.0 A, Tj = 25 °C
	$R_{DS(ON)}$	-	-	400	mΩ	V_{IN} = 5 V, I_{OUT} = 1.0 A, Tj = 150 °C
リーク電流 1	$I_{OUT(L1)}$	-	0	0.5	µA	V_{IN} = 0 V, V_{OUT} = 18 V, Tj = 25 °C
	$I_{OUT(L1)}$	-	-	1.9	µA	V_{IN} = 0 V, V_{OUT} = 18 V, Tj = 150 °C
リーク電流 2	$I_{OUT(L2)}$	-	0	0.5	µA	V_{IN} = 0 V, V_{OUT} = 36 V, Tj = 25 °C
	$I_{OUT(L2)}$	-	-	2.5	µA	V_{IN} = 0 V, V_{OUT} = 36 V, Tj = 150 °C
出力クランプ電圧	$V_{OUT(CL)}$	60.00	62.25	64.50	V	V_{IN} = 0 V, I_{OUT} = 10 mA
ターンオン時間 1	t_{ON1}	16	32	64	µs	V_{IN} = 0 V to 5 V, R_L = 10 Ω, V_{BAT} = 12 V, Tj = 25 °C
ターンオフ時間 1	t_{OFF1}	20	40	80	µs	V_{IN} = 5 V to 0 V, R_L = 10 Ω, V_{BAT} = 12 V, Tj = 25 °C
スルーレート オン 1	SR_{ON1}	0.24	0.47	0.94	V/µs	V_{IN} = 0 V to 5 V, R_L = 10 Ω, V_{BAT} = 12 V, Tj = 25 °C
スルーレート オフ 1	SR_{OFF1}	0.24	0.47	0.94	V/µs	V_{IN} = 5 V to 0 V, R_L = 10 Ω, V_{BAT} = 12 V, Tj = 25 °C
ターンオン時間 2	t_{ON2}	18	36	72	µs	V_{IN} = 0 V to 5 V, R_L = 20 Ω, V_{BAT} = 24 V, Tj = 25 °C
ターンオフ時間 2	t_{OFF2}	25	50	100	µs	V_{IN} = 5 V to 0 V, R_L = 20 Ω, V_{BAT} = 24 V, Tj = 25 °C
スルーレート オン 2	SR_{ON2}	0.35	0.70	1.40	V/µs	V_{IN} = 0 V to 5 V, R_L = 20 Ω, V_{BAT} = 24 V, Tj = 25 °C
スルーレート オフ 2	SR_{OFF2}	0.35	0.70	1.40	V/µs	V_{IN} = 5 V to 0 V, R_L = 20 Ω, V_{BAT} = 24 V, Tj = 25 °C
DC 出力電流*2	$I_{OUT(DC)}$	-	1.2	-	A	JEDEC 2s2p PCB, Tj < 150 °C, Ta < 85 °C, $R_{DS(ON)}$ = 400 mΩ

*1 過電流保護機能及び Dual TSD 機能動作時の入力電流です。
*2 全数測定はしておりません。

© 2025 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

電気的特性（特に指定のない限り-40 °C ≤ Tj ≤ +150 °C） ― 続き

項 目	記号	最小	標準	最大	単位	条 件
診断出力部						
ST Low 電圧*2	$V_{ST(L)}$	-	-	0.5	V	V_{IN} = 5 V, I_{ST} = 1 mA
ST リーク電流	$I_{ST(L)}$	-	-	1	µA	V_{IN} = 5 V, V_{ST} = 5 V
ST 検出遅延時間*2	t_{STDET}	-	-	65	µs	V_{IN} = 5 V
ST 解除遅延時間*2	t_{STREL}	-	-	10	µs	V_{IN} = 5 V to 0 V
保護機能						
過電流制限値 1	$I_{OUT(LIM1)}$	2.5	4.0	5.5	A	V_{IN} = 5 V, Tj = 25 °C, V_{OUT} = 12 V
過電流制限値 2	$I_{OUT(LIM2)}$	2.5	4.0	5.5	A	V_{IN} = 5 V, Tj = 25 °C, V_{OUT} = 24 V
過熱保護検出温度*2	T_{TSDD}	150	175	-	°C	V_{IN} = 5 V
過熱保護解除温度*2	T_{TSDR}	130	155	-	°C	V_{IN} = 5 V
過熱保護ヒステリシス温度*2	T_{TSDHYS}	-	20	-	°C	V_{IN} = 5 V
ΔTj 保護検出温度*2	T_{DTJD}	-	80	-	°C	V_{IN} = 5 V
ΔTj 保護解除温度*2	T_{DTJR}	-	45	-	°C	V_{IN} = 5 V
ΔTj 保護ヒステリシス温度*2	T_{DTJHYS}	-	35	-	°C	V_{IN} = 5 V

*2 全数測定はしておりません。

© 2025 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ
(参考データ) (特に指定のない限り、Tj = 25 °C, V_{IN} = 5 V)

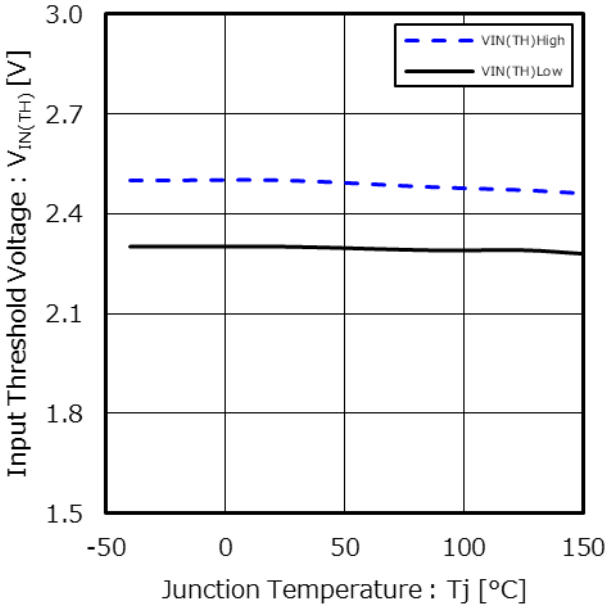


Figure 2. Input Threshold Voltage vs Junction Temperature

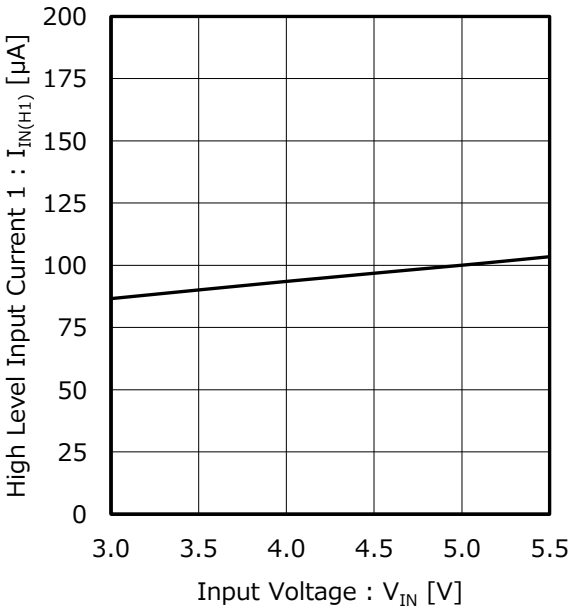


Figure 3. High Level Input Current 1 vs Input Voltage

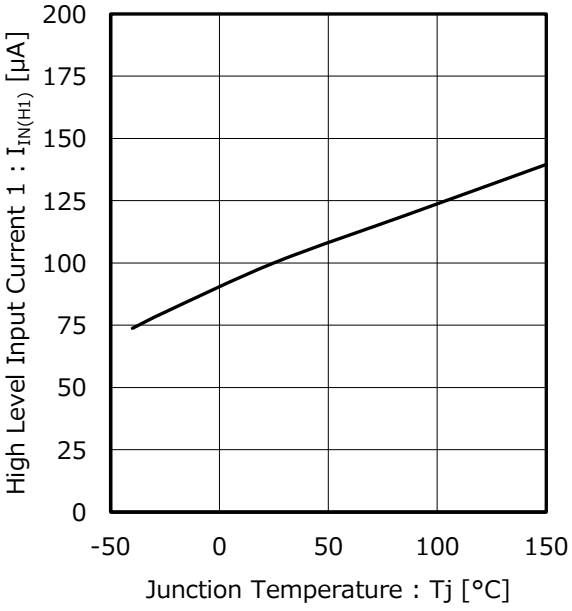


Figure 4. High Level Input Current 1 vs Junction Temperature

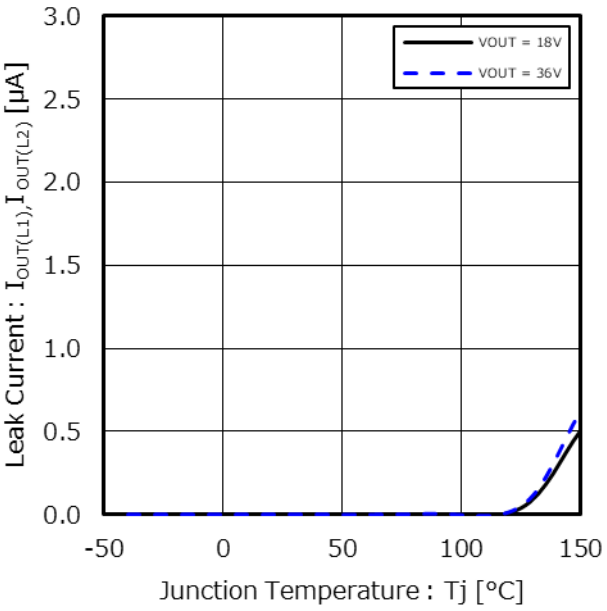


Figure 5. Leak Current vs Junction Temperature

© 2025 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ — 続き
(参考データ) (特に指定のない限り、Tj = 25 °C, V_{IN} = 5 V)

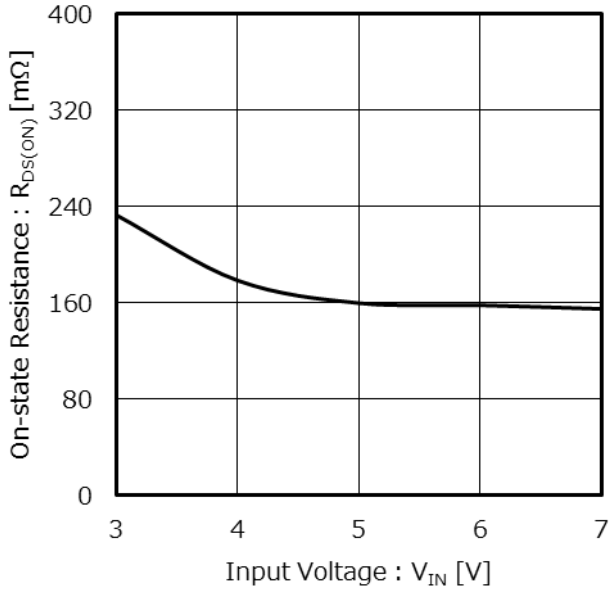


Figure 6. On-state Resistance vs Input Voltage

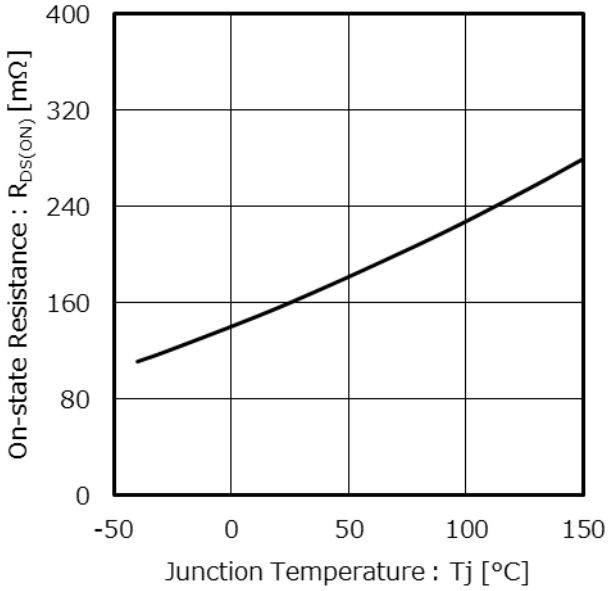


Figure 7. On-state Resistance vs Junction Temperature

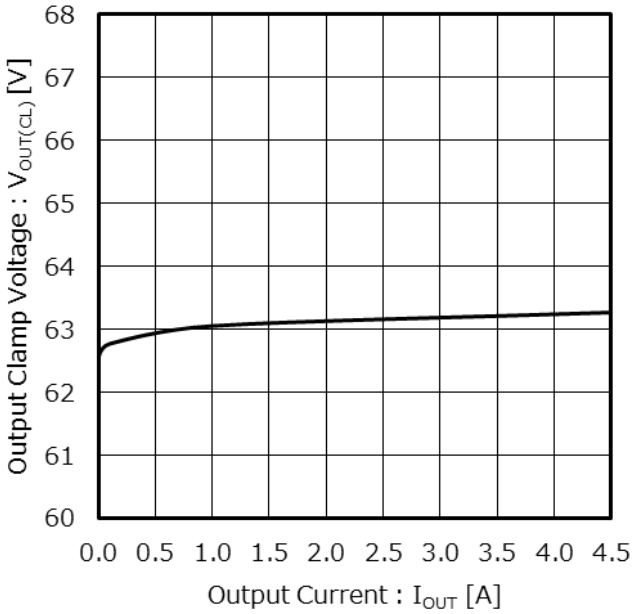


Figure 8. Output Clamp Voltage vs Output Current

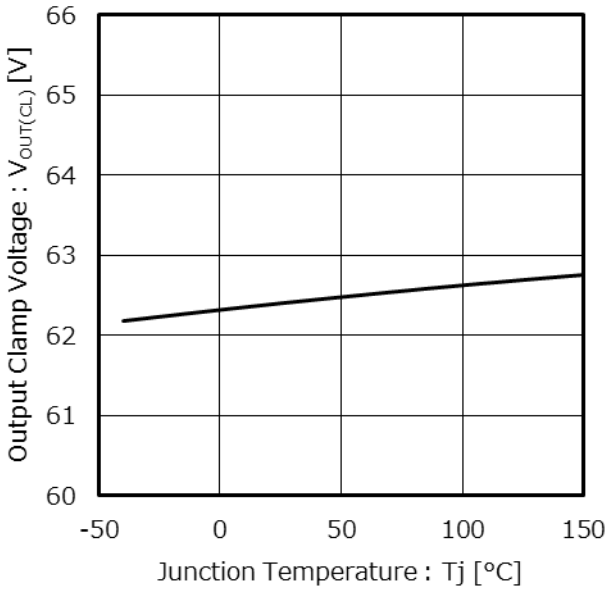


Figure 9. Output Clamp Voltage vs Junction Temperature
(I_{OUT} = 10 mA)

© 2025 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ — 続き
(参考データ) (特に指定のない限り、Tj = 25 °C, V_{IN} = 5 V)

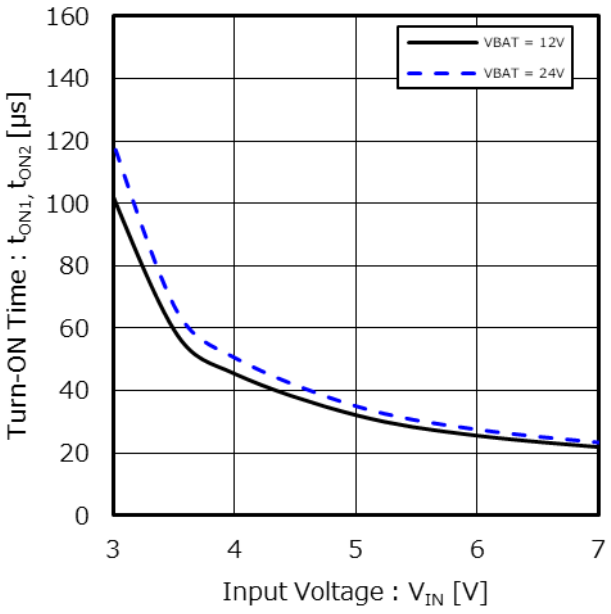


Figure 10. Turn-ON Time vs Input Voltage

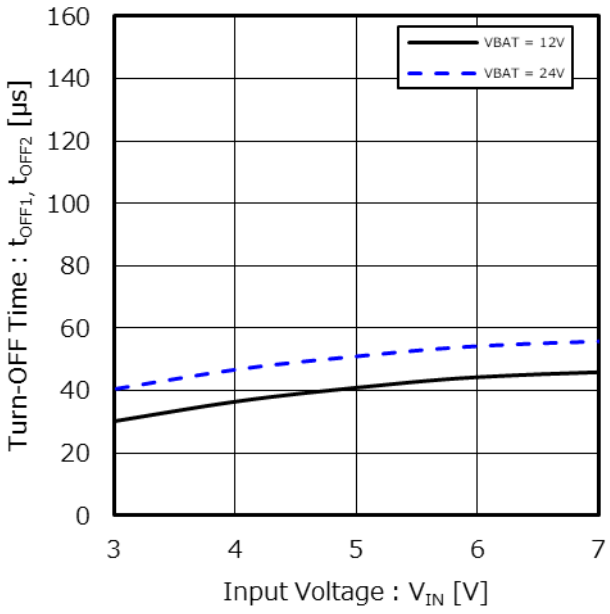


Figure 11. Turn-OFF Time vs Input Voltage

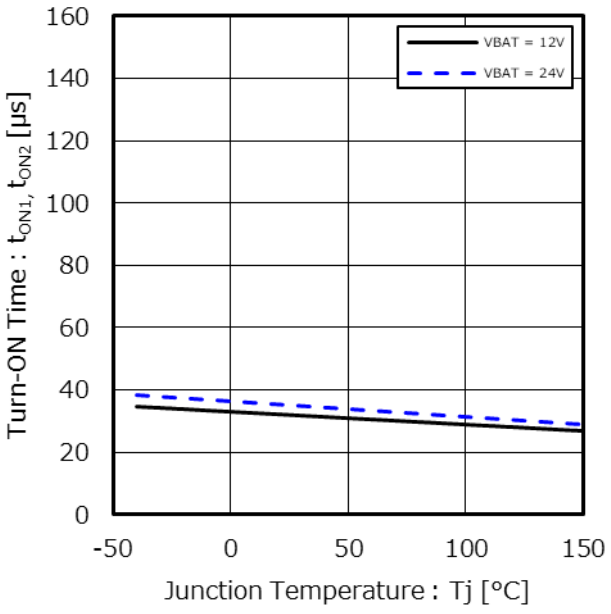


Figure 12. Turn-ON Time vs Junction Temperature

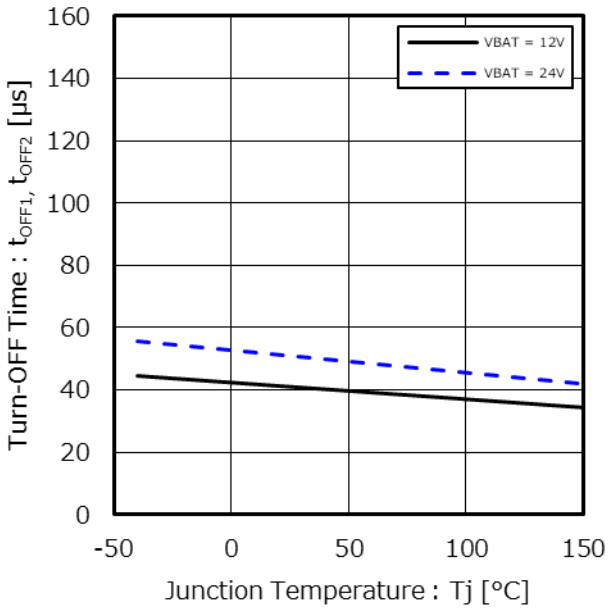


Figure 13. Turn-OFF Time vs Junction Temperature

© 2025 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ — 続き
(参考データ) (特に指定のない限り、Tj = 25 °C, V_{IN} = 5 V)

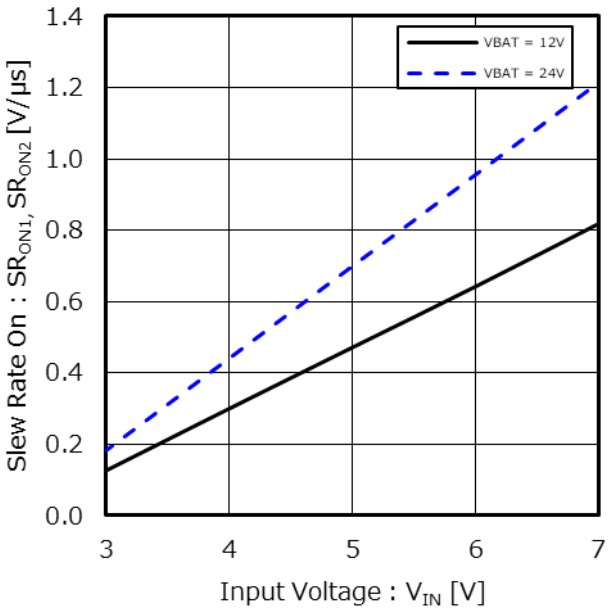


Figure 14. Slew Rate On vs Input Voltage

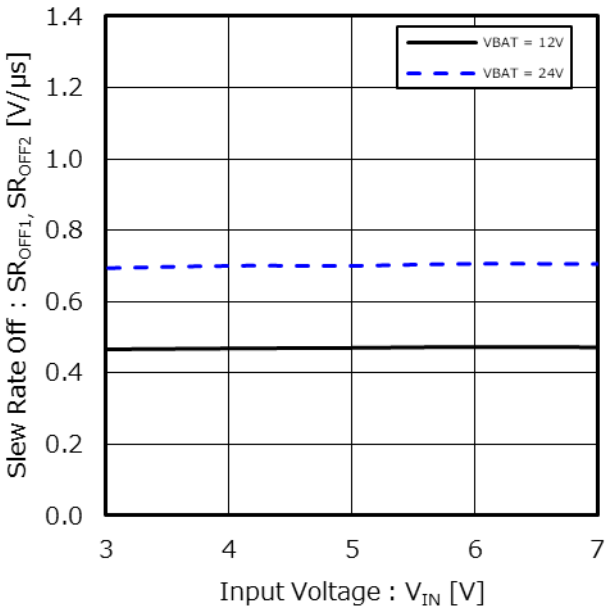


Figure 15. Slew Rate Off vs Input Voltage

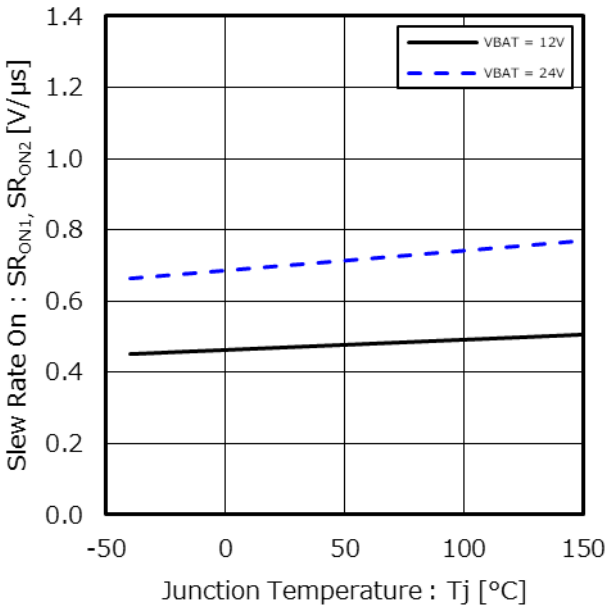


Figure 16. Slew Rate On vs Junction Temperature

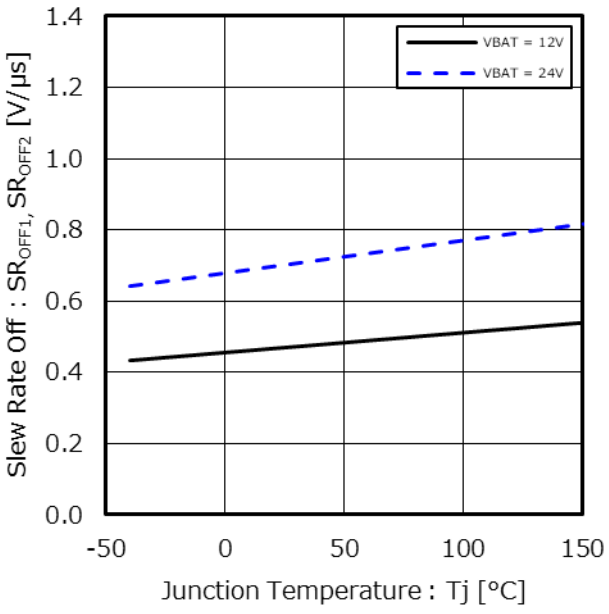


Figure 17. Slew Rate Off vs Junction Temperature

© 2025 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ — 続き
(参考データ) (特に指定のない限り、Tj = 25 °C, V_{IN} = 5 V)

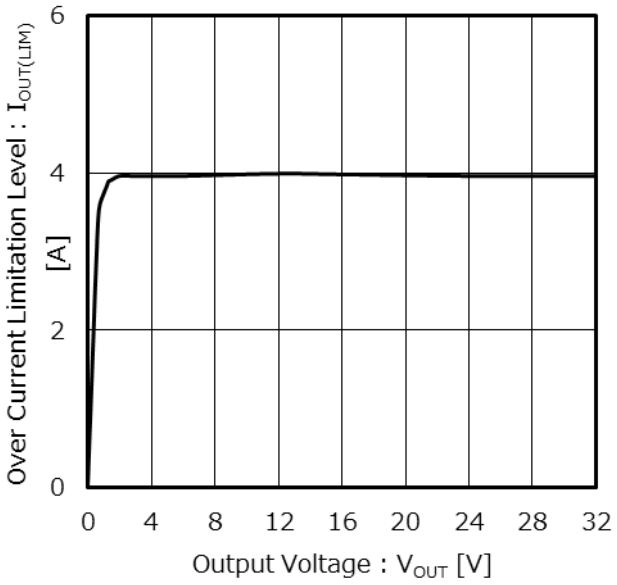


Figure 18. Over Current Limitation Level vs Output Voltage

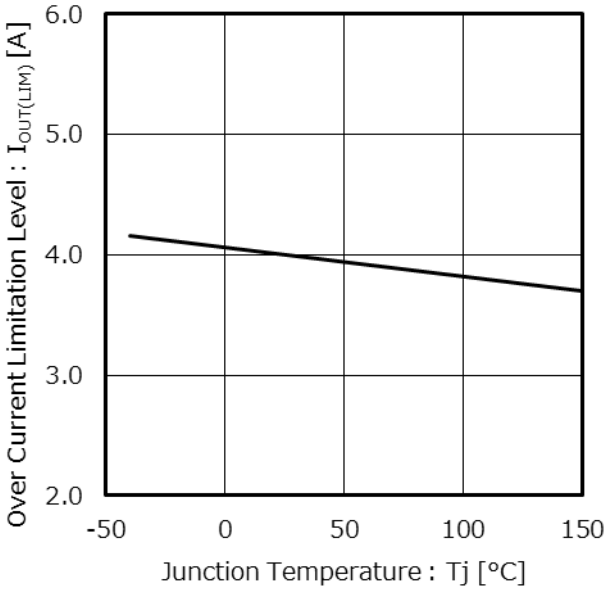


Figure 19. Over Current Limitation Level vs Junction Temperature (V_{OUT} = 12 V, 24 V)

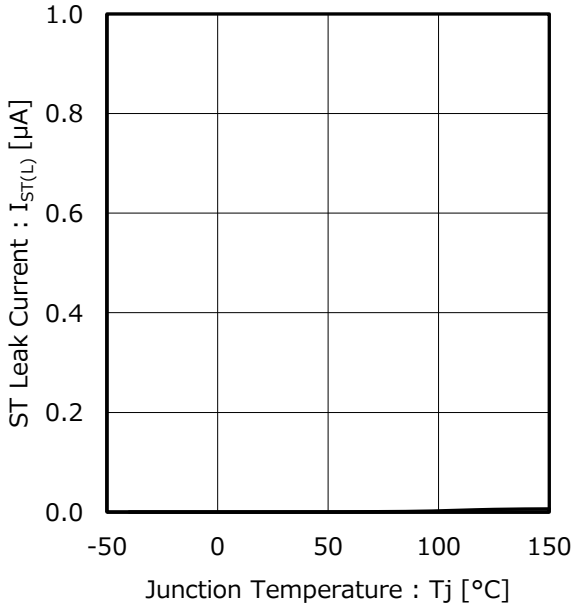


Figure 20. ST Leak Current vs Junction Temperature

© 2025 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ測定回路図

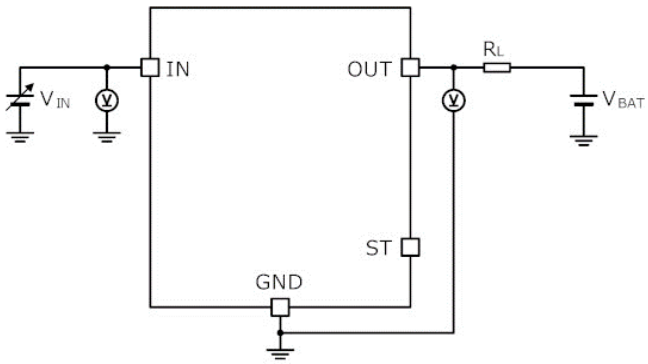


Figure 2 の測定回路図

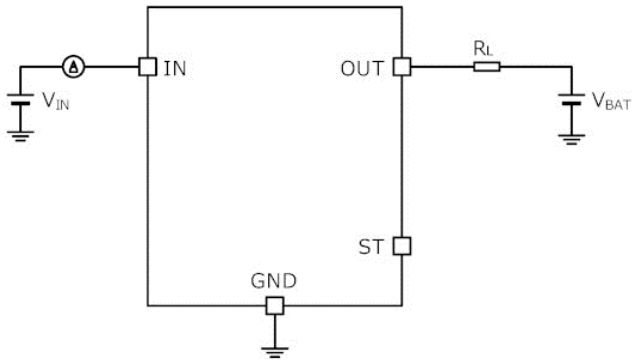


Figure 3、Figure 4 の測定回路図

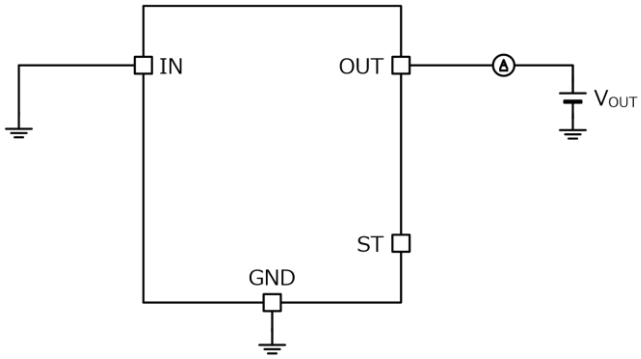


Figure 5 の測定回路図

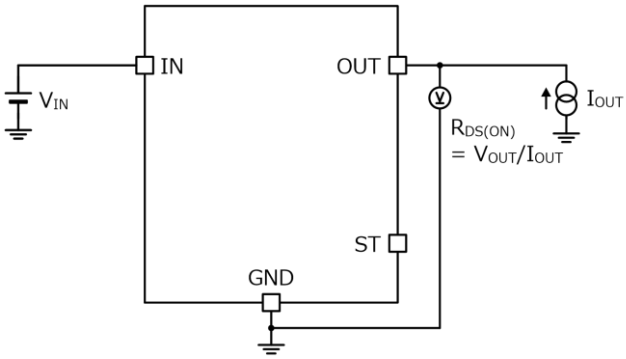


Figure 6、Figure 7 の測定回路図

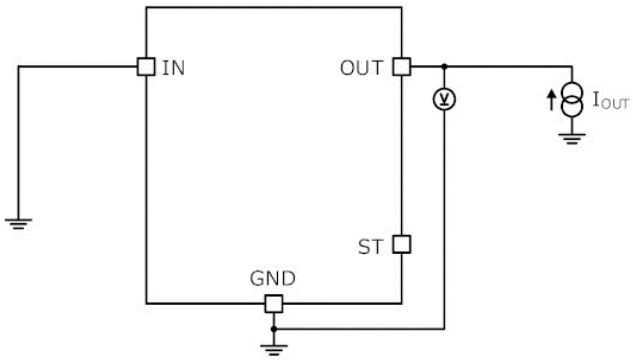


Figure 8、Figure 9 の測定回路図

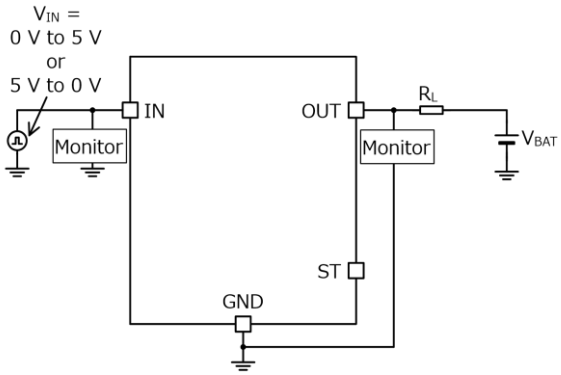


Figure 10、Figure 11、Figure 12、Figure 13、Figure 14、
Figure 15、Figure 16、Figure 17 の測定回路図

© 2025 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ測定回路図 — 続き

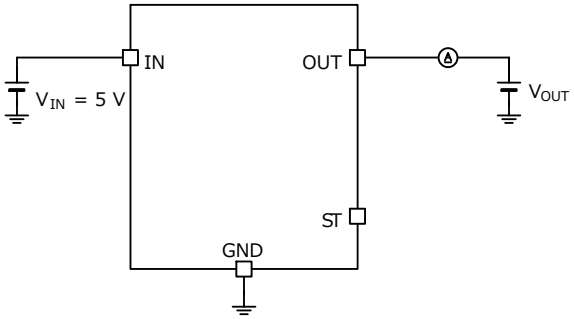


Figure 18、Figure 19 の測定回路図

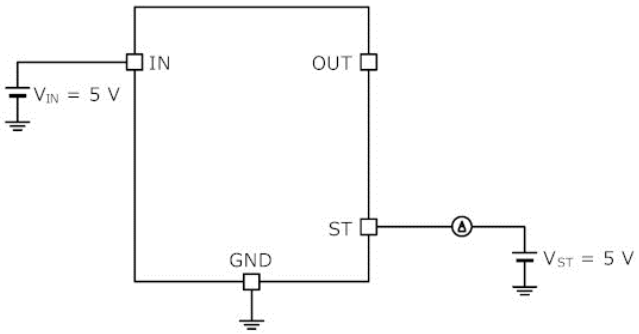


Figure 20 の測定回路図

© 2025 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

入出力真理値表

V_{IN}	保護機能の状態	出力状態	
		V_{OUT}	V_{ST} *1
Low	-	High	High
High	通常	Low	High
	OCP	電流制限	High
	ΔTj	High	High
	TSD	High	Low*2

*1 ST 端子は V_{DD} にプルアップしています。
*2 一度過熱状態を検出すると、V_{ST} は Low にラッチします。V_{IN} を Low にすることでラッチは解除されます。

© 2025 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

タイミングチャート

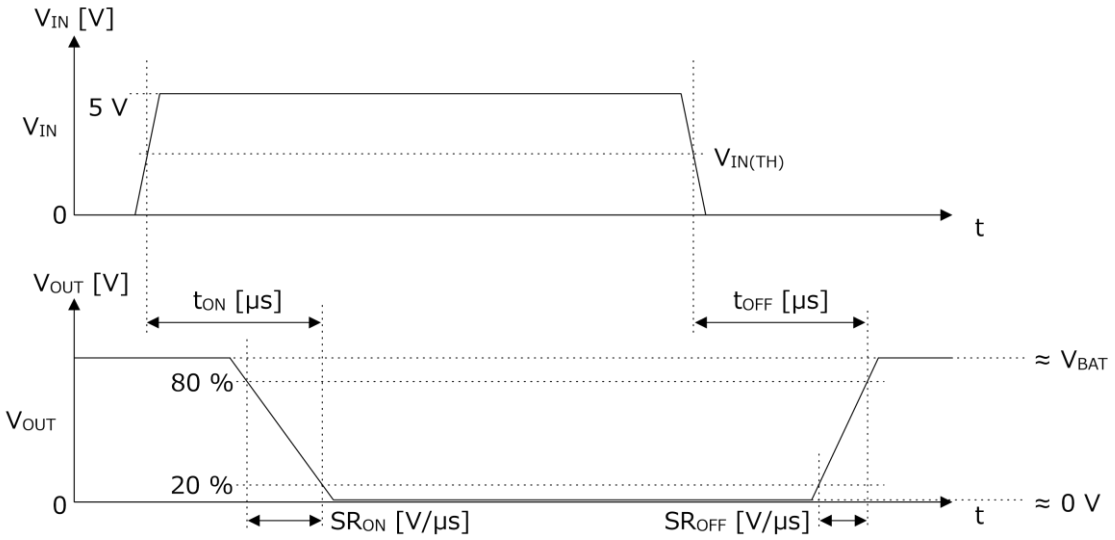


Figure 21. ターンオン時間、ターンオフ時間、スルーレートの定義

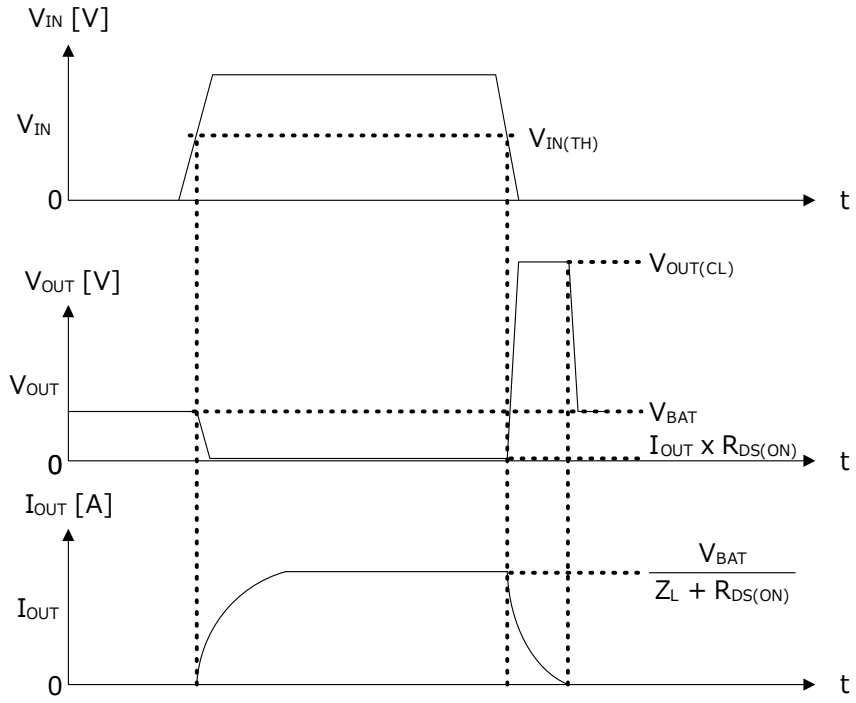


Figure 22. 誘導性負荷時動作

© 2025 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

機能説明

■ 過電流保護機能と Dual TSD 機能

本 IC は過電流保護機能と Dual TSD 機能を内蔵しています。OUT 端子短絡時のタイミングチャートを下記に示します。

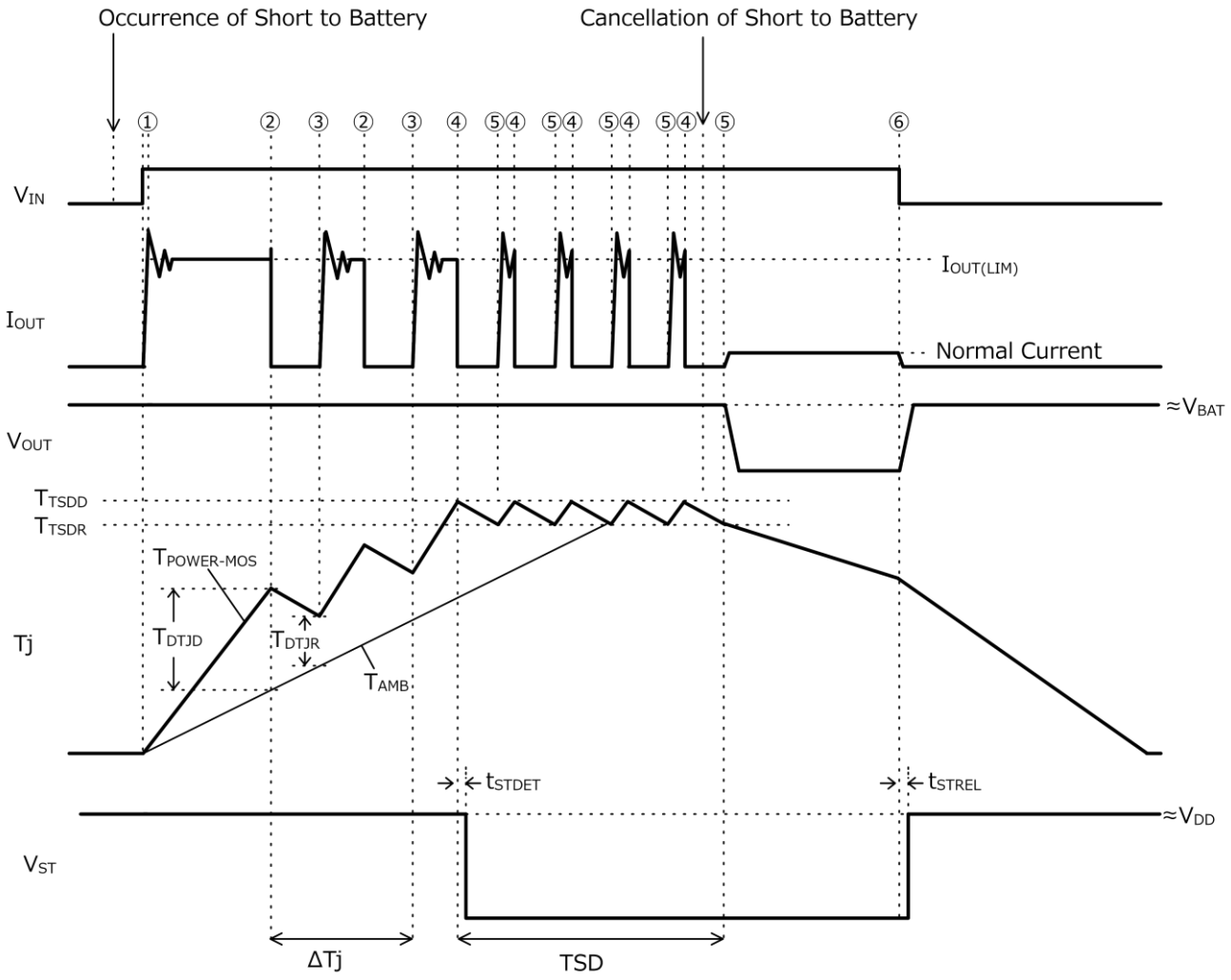


Figure 23. OUT 端子短絡時のタイミングチャート

① 過電流が発生すると、I_{OUT} は過電流制限値($I_{OUT(LIM)}$) = 4.0 A (Typ)で制限されます。

② IC 内の Power MOS FET 部とコントロール部の温度をそれぞれ $T_{POWER-MOS}$、T_{AMB} とします。その温度差が 80 °C (Typ)以上となった場合、出力は OFF します。このときの温度は ΔTj 保護検出温度(T_{DTJD})と定義します。

③ $T_{POWER-MOS}$ と T_{AMB} の温度差が 45 °C (Typ)以下になると、出力は自動で ON します。このときの温度は ΔTj 保護解除温度(T_{DTJR})と定義します。

④ IC のチップ温度が過熱保護検出温度(T_{TSDD}) = 175 °C (Typ)以上になった場合、出力を OFF します。このとき、過熱状態を検知したため、t_{STDET} 後に V_{ST} が Low にラッチします。

⑤ チップ温度が過熱保護解除温度(T_{TSDR}) = 155 °C (Typ)以下になると、出力は自動で ON します。このとき、過熱状態が解除されても V_{ST} は Low でラッチし続けます。

⑥ V_{IN} が Low になると、t_{STREL} 後に V_{ST} は High になります。

© 2025 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

使用上の注意

1. **グラウンド電位について**
グラウンド端子の電位はいかなる動作状態においても、最低電位になるようにしてください。また実際に過渡現象を含め、グラウンド端子以外のすべての端子がグラウンド以下の電圧にならないようにしてください。

2. **グラウンド配線パターンについて**
小信号グラウンドと大電流グラウンドがある場合、大電流グラウンドパターンと小信号グラウンドパターンは分離し、パターン配線の抵抗分と大電流による電圧変化が小信号グラウンドの電圧を変化させないように、セットの基準点で 1 点アースすることを推奨します。外付け部品のグラウンドの配線パターンも変動しないよう注意してください。グラウンドラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。

3. **推奨動作条件について**
推奨動作条件で規定される範囲で IC の機能・動作を保証します。また、特性値は電気的特性で規定される各項目の条件下においてのみ保証されます。

4. **セット基板での検査について**
セット基板での検査時に、インピーダンスの低い端子にコンデンサを接続する場合は、IC にストレスがかかる恐れがあるので、1 工程ごとに必ず放電を行ってください。静電気対策として、組立工程にはアースを施し、運搬や保存の際には十分ご注意ください。また、検査工程での治具への接続をする際には必ず電源を OFF にしてから接続し、電源を OFF にしてから取り外してください。

5. **端子間ショートと誤装着について**
プリント基板に取り付ける際、IC の向きや位置ずれに十分注意してください。誤って取り付けた場合、IC が破壊する恐れがあります。また、出力と電源及びグラウンド間、出力間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊の恐れがあります。

6. **セラミック・コンデンサの特性変動について**
外付けコンデンサに、セラミック・コンデンサを使用する場合、直流バイアスによる公称容量の低下、及び温度などによる容量の変化を考慮のうえ、定数を決定してください。

7. **過熱保護機能について**
IC を熱破壊から防ぐための過熱保護機能を内蔵しております。最高接合部温度内でご使用いただきますが、万が一最高接合部温度を超えた状態が継続すると、過熱保護機能が動作し出力パワー素子が OFF します。その後チップ温度 Tj が低下すると回路は自動で復帰します。なお、過熱保護機能は絶対最大定格を超えた状態での動作となりますので、過熱保護機能を使用したセット設計などは、絶対に避けてください。

8. **過電流保護機能について**
出力には電流能力に応じた過電流保護機能が内部に内蔵されているため、負荷ショート時には IC 破壊を防止しますが、この保護機能は突発的な事故による破壊防止に有効なもので、連続的な保護機能動作、過渡時でのご使用に対応するものではありません。

9. **出力チャネル間の電気的特性差について**
各出力チャネルの電気的特性は、電気的特性で規定される範囲内において互いに異なる値である場合があります。
また、保護機能は各出力チャネルで独立して動作し、他出力チャネルは連動しません。

10. **機能安全について**
「ISO 26262 ASIL-x に準拠したプロセスで開発」とは、記載した ASIL レベルに準拠した ISO 26262 対応プロセスで開発した LSI であることを示します。
「機能安全をサポートする安全機構を搭載(ASIL-x)」とは、記載している ASIL レベルに必要な安全機構を搭載した LSI であること
を示します。
「機能安全をサポート」とは、車載向けに開発した LSI で、機能安全に関する安全分析のサポートをすることが可能であることを示します。
※「ASIL-x」の「x」は、「A」、「B」、「C」、「D」のいずれかを表します。

11. **アクティブクランプ動作について**
本 IC は誘導性負荷を OFF した時に生じる逆起エネルギーE_L を IC で吸収するためのアクティブクランプ機能を内蔵しています。アクティブクランプ動作時、過熱保護機能は動作しません。誘導性負荷を駆動する場合は、逆起エネルギーE_L がアクティブクランプ耐量 E_{AS} (Figure 1.)以下となるように負荷を決定してください。

© 2025 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

使用上の注意 — 続き

12. 出力負電流について

OUT 端子(DRAIN)が GND 端子(SOURCE)の電圧より低くなった場合、寄生素子を介して入力端子(IN)から OUT 端子に電流が流れます。入力端子がHighの場合はFigure 24で示す通り、入力端子の接続先(MCUなど)からOUT端子に電流が流れます。また、入力端子が Low の場合は Figure 25 で示す通り、入力端子の接続先(MCU など)の GND から OUT 端子に電流が流れます。

そのため、OUT端子は-0.3 V以上になるようにしてください。OUT端子が-0.3 Vよりも低くなる場合、IN端子には制限抵抗330 Ω以上を付加していただくことを推奨します。ただし、入力端子の流入電流による電圧降下を考慮して制限抵抗の値を設定してください。

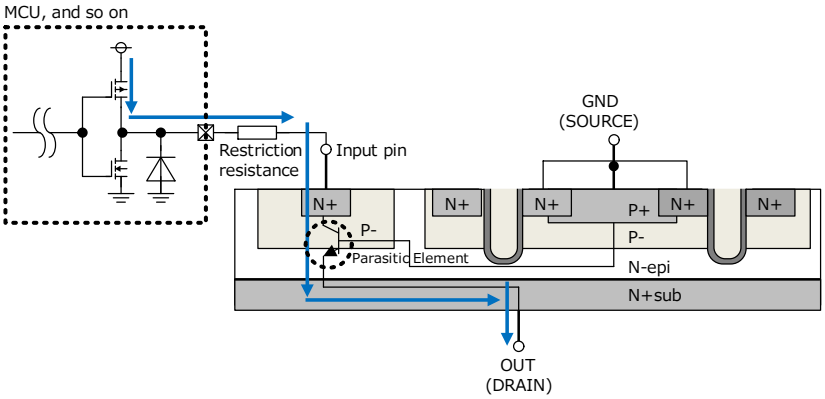


Figure 24. 出力負電流経路(入力端子が High の場合)

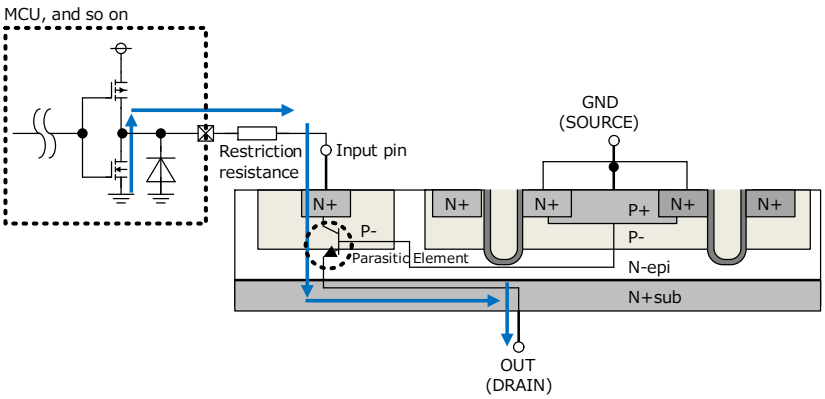


Figure 25. 出力負電流経路(入力端子が Low の場合)

© 2025 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

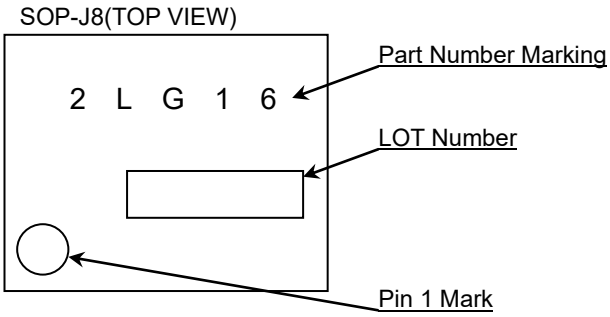
発注形名情報

B M 2 L G 1 6 0 F J	-	C E 2

パッケージ
FJ：SOP-J8

製品ランク
C: 車載製品ランク
包装、フォーミング仕様
E2: リール状エンボステーピング

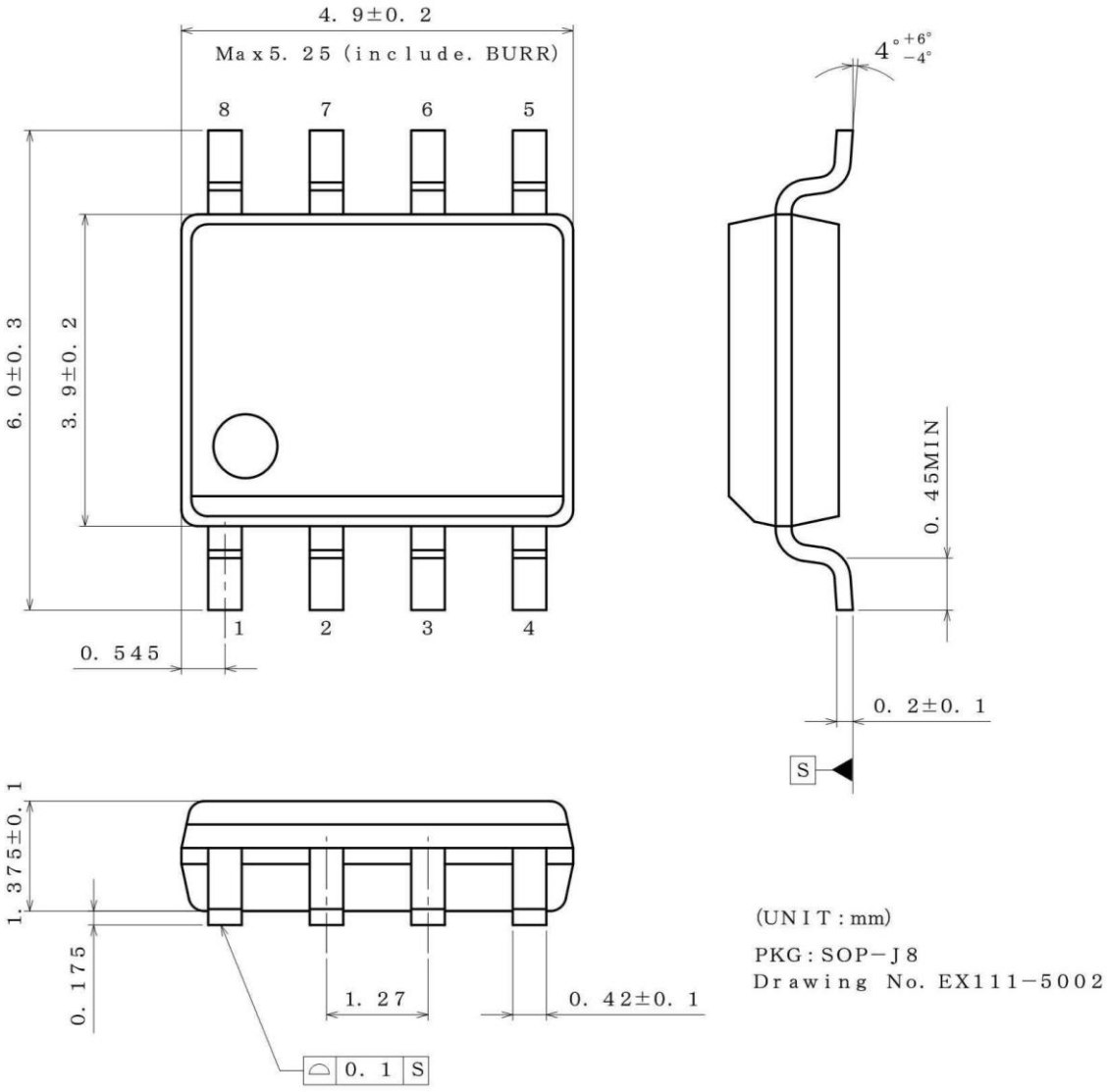
標印図



© 2025 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

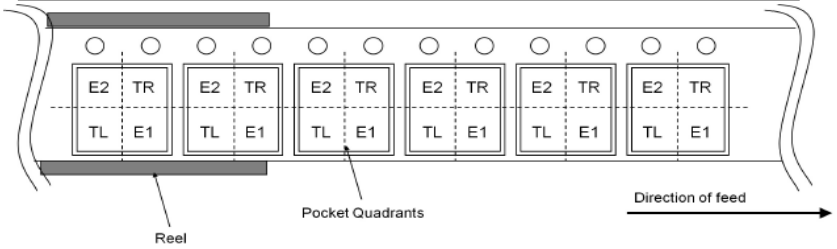
外形寸法図と包装・フォーミング仕様

Package Name	SOP-J8



＜包装形態、包装数量、包装方向＞

包装形態	エンボステーピング
包装数量	2500pcs
包装方向	E2 （リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに、製品の１番ピンが 左上にくる方向。）



© 2025 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

改訂履歴

日付	Revision	変更内容
2026.08.31	001	新規登録

© 2025 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

ご注意

ローム製品取扱い上の注意事項

1. 極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険もしくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器(Note 1)、航空宇宙機器、原子力制御装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASSⅢ	CLASSⅢ	CLASSⅡb	Ⅲ類
CLASSⅣ		CLASSⅢ	

2. 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
   ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
   ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。

3. 本製品は、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておりません。したがいまして、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
   ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
   ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
   ③潮風、Cl_2、H_2S、NH_3、SO_2、NO_2 等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
   ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
   ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合
   ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用
   ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合(無洗浄タイプのフラックスを使用される場合は除く。ただし、残渣については十分に確認をお願いします。)又は、はんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合
   ⑧結露するような場所でのご使用

4. 本製品は耐放射線設計はなされておりません。

5. 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。

6. パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。

7. 電力損失は周囲温度に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、最高接合部温度を超えていない範囲であることをご確認ください。

8. 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。

9. 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

実装及び基板設計上の注意事項

1. ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。

2. はんだ付けは、表面実装製品の場合リフロー方式、挿入実装製品の場合フロー方式を原則とさせて頂きます。なお、表面実装製品をフロー方式での使用をご検討の際は別途ロームまでお問い合わせください。
   その他、詳細な実装条件及び手はんだによる実装、基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。

© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

応用回路、外付け回路等に関する注意事項

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。

2. 本資料に記載された応用回路例やその定数、ソフトウェア等の情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。したがいまして、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

静電気に対する注意事項

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施のうえ、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。（人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等）

保管・運搬上の注意事項

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
   ① 潮風、Cl2、H2S、NH3、SO2、NO2 等の腐食性ガスの多い場所での保管
   ② 推奨温度、湿度以外での保管
   ③ 直射日光や結露する場所での保管
   ④ 強い静電気が発生している場所での保管

2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認したうえでご使用頂くことを推奨します。

3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き（梱包箱に表示されている天面方向）で取り扱いください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。

4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行ったうえでご使用ください。

製品ラベルに関する注意事項

本製品に貼付されている製品ラベルに２次元バーコードが印字されていますが、２次元バーコードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

製品廃棄上の注意事項

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

外国為替及び外国貿易法に関する注意事項

本製品は、外国為替及び外国貿易法に定めるリスト規制貨物等に該当するおそれがありますので、輸出する場合には、ロームへお問い合わせください。

知的財産権に関する注意事項

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。

2. ロームは、本製品とその他の外部素子、外部回路あるいは外部装置等（ソフトウェア含む）との組み合わせに起因して生じた紛争に関して、何ら義務を負うものではありません。

3. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ロームもしくは第三者が所有又は管理している知的財産権 その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。 ただし、本製品を通常の用法にて使用される限りにおいて、ロームが所有又は管理する知的財産権を利用されることを妨げません。

その他の注意事項

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。

2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。

3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。

4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社もしくは第三者の商標又は登録商標です。

© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

一般的な注意事項

1. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。

2. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。

© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

一般的な注意事項

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。

2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。

3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。

© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.